

Стереоскопический микроскоп АРСТЕК S0850

Стереоскопический микроскоп АРСТЕК S0850 идеально подходит для всей промышленной электроники и образовательной инспекции, анатомии, биологии, выбора семян сельского хозяйства, оценки ювелирных изделий и текстильной инспекции, для геммологов, гравировальных работ, инспекторов печатной платы в полупроводниковой и / или электронной промышленности.

Продвинутый оптический стереоскопический микроскоп для проверки электроники, плат и пайки профессионального уровня, с удобным большим рабочим расстоянием и плавной сменой увеличения ZOOM, выявить микротрещины в пайке, проверить монтаж и провести пайку микросхем, осуществить паяный ремонт плат, мобильных сотовых телефонов, отличная картинка, очень большой диапазон увеличений. В комплектации с третьим выходом можно подключить к дисплею на штанге или своему монитору.

Оптика увеличенного диаметра по сравнению с другими микроскопами позволяет достичь работы на большем рабочем расстоянии при сохранении высокого качества изображения, вместе с тем изображение имеет улучшенную чёткость.

Технические характеристики АРСТЕК S0850	
Оптическая система	Greenough, плавная смена увеличения Zoom
Zoom	6.25:1
Общее увеличение	8x-50x (без дополнительных линз, с окулярами 10x)
Максимальный диапазон увеличения	4x – 300x (с применением различных комбинаций дополнительных линз и окуляров)
Наблюдательная насадка	Тринокулярная, угол наклона окулярных трубок 45°. Бинокулярная, угол наклона окулярных трубок 45°.
Дополнительные линзы Барлоу	0.5x; 0.75x; 2x
Окуляры	10x стандартной поставки, 20x и 30x опционально
Рабочее расстояние	115 мм (без дополнительных линз), 220 мм с линзой 0,5x, 45 мм с линзой 2x.